

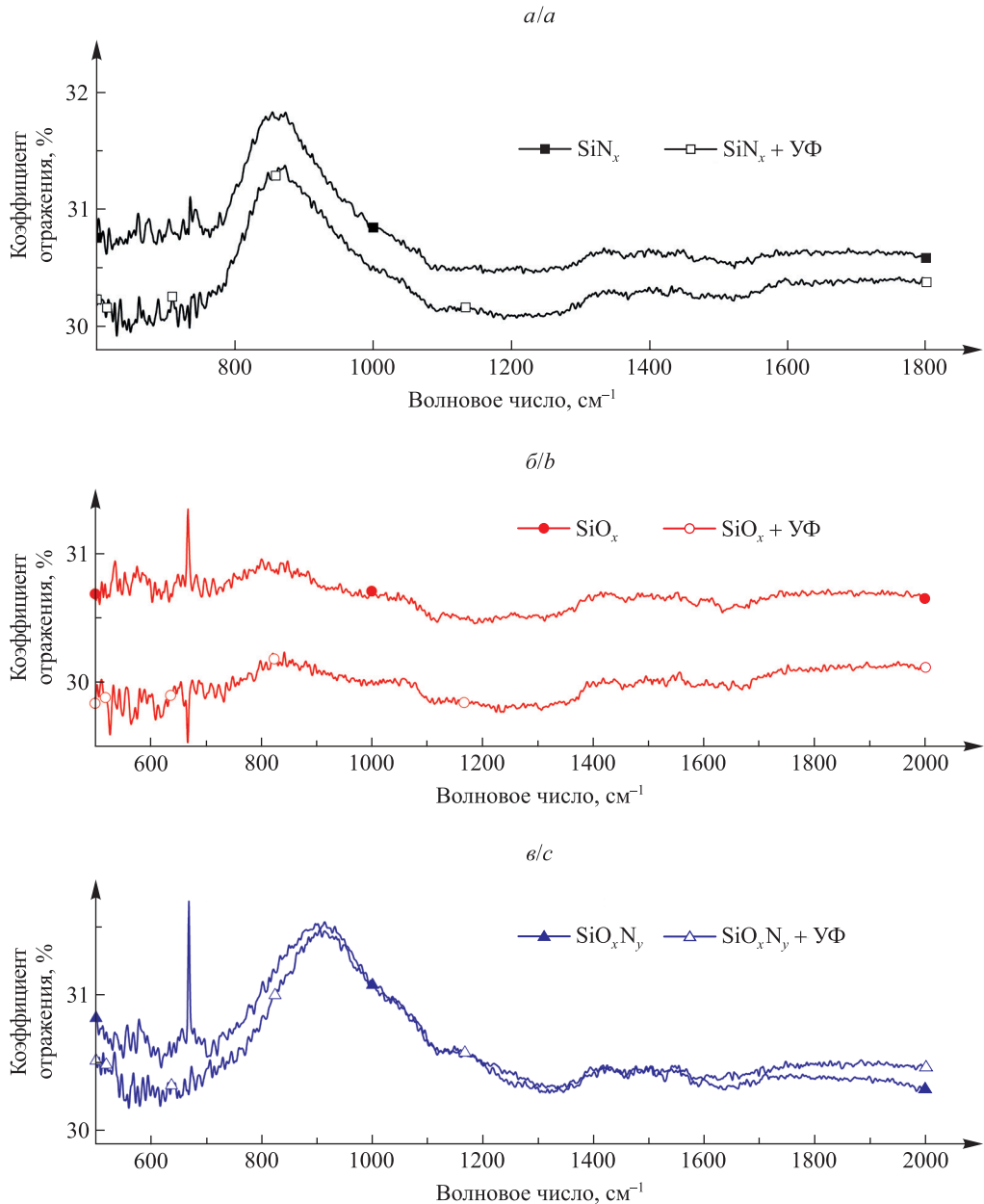


Рис. 3. Спектры ИК-отражения образцов SiN_x (а), SiO_x (б), SiO_xN_y (в) до и после УФ-воздействия

Fig. 3. Infrared reflectance spectra of SiN_x (a), SiO_x (b), SiO_xN_y (c) samples before and after UV exposure